转 化 利 用 中国科技核心期刊 全国中文核心期刊 矿业类核心期刊·

# 炭分子筛表征现状

车永芳1,张进华1,梁大明1,李兰廷1,李 明2

(1. 煤炭科学研究总院 北京煤化工研究分院,北京 100013,2. 天地科技股份有限公司 北京中煤矿山工程有限公司,北京 100013)

**摘要:** 综述了 国内外评价炭分子筛的主要方法,分析了炭分子筛的 孔隙结构及表面 化学性质 对吸附分离性能的影响规律,讨论了不同吸附理论模型在表征炭分子筛性能方面的优势 与不足,展望了利用 CQ, N 等探针分子的吸附等温线表征炭分子筛结构的可行性。

关键词:炭分子筛; 孔隙结构;表面性质

中图分类号: TD7; X79 文献标识码: A 文章编号: 1006-6772(2011)02-0039-04

炭分子筛 ( CMS)是一种新型炭质吸附剂<sup>[1]</sup>,具 有接近被吸附分子直径的楔形极微孔。从微观角 度看, CMS由一些非常小的类石墨微晶组成。在这 些小微晶中,碳原子呈三角形键接,微晶本身呈交 联状。 CMS中的微孔由相邻的微晶底面所产生,呈 狭缝型。与活性炭相比,炭分子筛的孔径分布均 匀,能够分离立体结构大小有差异的分子。炭分子 筛与沸石分子筛的孔隙结构不同,表面极性也存在 较大差异,因此筛分作用也不相同。炭分子筛表面 化学结构和孔隙结构是产生吸附作用的关键。

炭分子筛的吸附性能很大程度上取决于其微结构,而 CMS的微结构主要包括微孔结构、表面化学性质、表面形态及孔隙形貌等,这些参数为 CMS 吸附性能的表征、制备及 CMS吸附机理的研究提供了重要的数据信息,因此对 CMS的微结构进行表征具有重要意义<sup>[2]</sup>。

1 炭分子筛孔隙结构解析

CMS的孔隙结构参数主要包括比表面积、孔 容、孔径及孔径分布,主要借助各种吸附理论模型 解析的数据对 CMS的孔隙结构进行表征。

目前测定 CMS微孔的主要方法有分子吸附法, 如低温 N 吸附法。通过容量法测定 N 吸附等温 线可求出 CMS的比表面积和孔径分布等<sup>[3-4]</sup>。以 凯尔文方程为基础的 BH法和 DH法对中孔范围的 解析较为有效,在微孔范围中,孔径大约为 N分子 直径的几倍,已不再适用凯尔文方程,可用基于 Po lany 势能理论的 Dubinin方程来表达。经 Dubinin

方程分析可获得(MS的吸附机理、微孔体积以及吸 附热等重要信息。根据特征吸附能可推测出微孔 直径,进一步推测出在微孔范围内的孔径分布<sup>[5]</sup>。 虽然 №吸附的测定准确度很高,但通过实验数据 很难准确算出(MS的孔径分布。近年来应用密度 函数理论(DFI)计算微孔的孔径分布得到了较为满 意的结果。以下介绍较为适合解析炭分子筛孔隙 结构的一些吸附理论模型。

1.1 Langmui模型

炭分子筛的吸附等温线一般属于 Langnui型, 与沸石和活性炭类似,由于炭分子筛由微孔和少量 大孔组成,在低压 (P/P<sub>0</sub><1)下,吸 脱附曲线也能 较好地重合,不会出现类似于中孔炭材料毛细管凝 聚而引起的迟滞效应。但通过 Langnui型吸附等 温线只能推断出该材料的孔隙结构是以微孔为主 还是以介孔、大孔为主,无法与活性炭或沸石等区 分。单一气体吸附的 Langnui巧程为:

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{q_{\rm m}} + \frac{1}{b_{\rm m}^{\rm q}} \cdot \frac{1}{P} \tag{1}$$

式中: 9为单位体积吸附剂平衡吸附量; 9.为单位体

收稿日期: 2011-02-18

作者简介: 车永芳 (1987— ), 女, 山西吕梁人, 在读硕士研究生, 现在煤炭科学研究总院从事煤基炭材料研究工作。

积吸附剂单层吸附量; b为 L<sup>angmuir</sup>常数; P为 压力。

Langmui 访程是在假定表面均匀的条件下给出 的,对表面不均匀物质的吸附,其理论假设和实际情 况差别很大,但由于其数学式简单,吸附方程能较好 地拟合吸附曲线,因而得到广泛运用。Langmui 方程 是假设吸附体系处于动态平衡而得到的等温方程。 Donn<sup>19</sup>以棕榈壳为原料,用 K<sub>2</sub> CQ 活化和苯气相炭 沉积的方法制备了一种炭分子筛,可用于分离 CQ / CH, Q /N,这种炭分子筛含有大量微孔,对 N的吸 附等温线为 型 Langmui 吸附等温线。

1.2 JC模型

JC模型采用 DR方程确定吸附等温线, DR方程为:

$$V = V_0 \exp\left[-\left(A\beta E_0\right)^2\right]$$
(2)

式中, V为在温度 <sup>T</sup>和相对压力  $P/P_0$ 下凝聚在微孔 中的吸附质体积; V为吸附质分子能进入的所有微 孔体积; A为 G bb 自由吸附能, A= $-RT \ln(P/P_0)$ ; E, 为特征吸附能;  $\beta$ 为亲和力系数, 是吸附质吸附 势能与苯吸附势能的比值。

由于 DR方程只适用于均匀微孔材料,因此 Dubinin又将 DR方程扩展为 DA方程,使其可适用于 非均匀微孔材料。 DA方程为:

$$V = V_0 \exp \left[ -\left( A_{\beta} E_0 \right)^n \right]$$
 (3)

为了使该方程更适用于微孔介质的非均质性, 将 DR方程引入到 GA 方程中,即:

$$V = V_{0} \int_{a}^{b} f(B) \exp(-BY) dB \qquad (4)$$

ℓ B)是微孔体积 <sup>V</sup>对结构参数 B的分布函 数,有:

$$y = A, B = 1/\beta^2 E_0^2$$
 (5)

对  $E_s$  与孔径的关系应用最广、最简单的是  $D^{u}$  bini和 Stockl提出的关系式:

$$\mathbf{F}_{0} = 2 \, \mathbf{k} / \mathbf{W} \tag{6}$$

式中, <sup>w</sup>是有效孔径; <sup>k</sup>值范围为 8 9~11. 1, (kJ<sup>o</sup> nm)/mo,l通常取值为 10 (kJ<sup>o</sup> nm)/mo,l

Stoeckl认为 f(B)的分布为正态分布,可是 Pi ottowska和 Jatoniec则认为函数 (B)应该在 0≤ ≤ ∞内定义, f(B)的分布为 Gamma分布,即:

$$f(B) = \frac{\chi \xi^{\alpha}}{\tau(\alpha)} B^{\alpha-1} \bar{e}^{\xi} B \quad (\xi > 0 \ \alpha > 0)$$
(7)

将方程 (2)和 (6)带入 (4)中, 经过 <sup>Lap</sup>lace变 换得到 ℃吸附等温线方程:

$$V = V_0 \left(\frac{\xi}{y_+\xi}\right)^{\alpha} \tag{8}$$

参数 <sup>ξ</sup> α和总微孔体积 <sup>V</sup> 可由方程 (8)拟合 实验吸附等温线获得,可由方程 (7)确定孔径分布。 IC方程能较好地拟合在微孔吸附剂上蒸汽的吸附 等温线,但其各项参数不能独立表征吸附剂的吸附 等温线,但其各项参数不能独立表征吸附剂的吸附 特征和微孔结构特征。 <sup>Paredek71</sup>对商品炭分子筛 进行了分析,发现在 77 K下炭分子筛并不吸附 <sup>N</sup>, 但对 <sup>CQ</sup>吸附量却很大,这表明炭分子筛的微孔主 要为小于 0 7 <sup>mi</sup>的极微孔,用此模型算出该炭分子 筛孔容为 0.22 <sup>mi</sup>/§

XG方程和 DS方程是在 DR方程的基础上修饰 后的计算式。 XG方程中各参数能够较独立地表征 吸附剂的微孔结构特征和吸附特性; DS方程可用于 表征在非均匀微孔吸附剂上蒸汽的吸附等温线, 但 不能较为独立地表征吸附特性。

## 1.3 HK模型

9(

Horvat和 Kawazo在 Everet和 Pow的工作基础上提出了 HK方程<sup>(7)</sup>,适用于狭缝孔模型,该模型 提出两点假设: (1)依照吸附压力大于或小于对应 的一定值的孔尺寸,微孔完全充满或完全清空; (2) 吸附相服从 Henry定律,表现为二维理想气体。方 程为:

$$RT \ln(P/P_{0}) = k \frac{NaAa + NsAs}{\sigma^{4} (I-d)} \left[ \frac{\sigma^{4}}{3(I-d/2)^{3}} - \frac{\sigma^{10}}{3(I-d/2)^{3}} - \frac{\sigma^{10}}{3(I-d/2)^{3}} - \frac{\sigma^{4}}{3(I-d/2)^{3}} + \frac{\sigma^{10}}{9(I-d/2)^{9}} \right]$$
(9)

其中, 协阿伏加德罗常数,  $k= 6.023 \times 10^{23}$ , R为气 体常数, R=8.314 kJ/mql T为实验温度, K P为平 衡压力, R 为饱和压力, As Aa为 Kirkwood Molle系 数;  $\sigma$ 为气固原子在相互作用能为零时的距离, m, I为样品的孔径, m, d = da + ds d为吸附剂原子 直径, m, da为吸附质原子直径, nm, Ns为单位表面 积上吸附剂原子的个数; Na为单位表面积上吸附质

刘振宇<sup>[8]</sup>用 HK与 DA 2种模型对煤质吸附剂 的孔结构进行表征,结果表明,2种模型对表征微孔 及超微孔具有一致性。 HK模型考虑了吸附剂孔壁 分子与吸附质分子间的相互作用,但其假设吸附剂 孔壁分子与吸附质分子之间相互作用的各个点上 都是相同的却有其局限性。

1.4 DFT模型

DFf<sup>®</sup>是采用非局部密度近似的巨正则蒙特卡 洛模拟方法。用 DFI研究多孔炭质吸附剂孔分布 是假设不同大小的孔的吸附是相互独立的前提下, 通过 DFI算出吸附质在吸附剂的狭缝型孔隙中的

转化利用

吸附填充度,并应用在吸附容量的积分表达公式 中。 DFD模型方程为<sup>19</sup>:

$$V(P) = V_t \iint_{H_{m,h}}^{H_{max}} J(H)\theta(H, P) dH$$
(10)

式中,V(P)为当相对分压为 P时的吸附容积; $V_i$ 为最 大吸附量;J(H)为孔径从  $H_m$ 到  $H_m$ 的孔容分布函 数; $\theta(H P)$ 表示孔径为 H的均一孔吸附填充程度。

根据密度函数理论计算的吸附填充程度,应用 在积分式中,再经过正则化处理可得到吸附剂在0.4 ~300 mn范围内的孔径分布。Knuk<sup>10</sup>,Vallada res<sup>11]</sup>利用 DFI方法表征炭分子筛的孔径分布,结 果表明,DFI法是一种较为简单且只用一种方法就 可以表征整个炭分子筛孔隙范围的方法。在高分 辨吸附等温线的基础上,DFI模型优点是对相对压 力或孔尺寸范围没有限制,能够表征出材料的全孔 分布,可适用于全等温线,将 DR DA模型以及 HK 模型结合起来,能更有效地表征出炭分子筛的微孔 孔径分布。该模型不足之处是运算复杂,还需借助 其它相关的数据分析软件。

### 2 炭分子筛表面化学性质及表面形貌的表征

炭分子筛上主要杂原子为氧原子和氮原子,在 炭分子筛表面形成一些官能团,这些官能团对炭分 子筛的吸附性能产生显著影响,常见的官能团有羧 基、内酯基、羟基和酚羟基等。这些官能团决定了 炭分子筛的表面性质,表征手段主要有傅立叶变换 红外光谱法(FT-IR),X射线光电子能谱(XPS), B<sup>ochm</sup>滴定法。表面形貌主要通过扫描电镜 (SEM)表征,可以清楚地观察到微孔孔径的变化, 更好地分析表面形貌对吸附性能的影响。

2.1 FT- R法

红外光谱可以测得分子的转动态和振动态,从 而得到气体吸附质和固体吸附剂之间键合的性质。 由于炭分子筛对红外辐射吸收强,红外光极易被背 景吸收,同时表面的不均匀性又增加了对红外光的 散射,故一般只要炭质量分数大于 94%就不再适合 采用 FT- R法进行分析。FT- R技术是光干涉装 置,在整个扫描期间全光谱的辐射始终照射在检测 器上,这样就使得分辨率高,光通量大,偏振性较 小,可记录快速扫描后的结果,并多次累加<sup>[12-3]</sup>。 通过分析样品的谱图,可知样品表面存在的官能团。 比如在 1046 0 <sup>mī<sup>-1</sup></sup>, 1103 1 <sup>mī<sup>-1</sup></sup>, 1117.2 <sup>mī<sup>-1</sup></sup>, 1138 9 <sup>mī<sup>-1</sup></sup>和 1229.9 <sup>mī<sup>-1</sup></sup>处出现较强的吸收峰,说 明 CMS上有含氧官能团 C-- O键;在 1700 ~ 车永芳等, 成分子筛表征现状 1740  $\text{cm}^{-1}$ 处出现吸收峰说明还有 C O键存在于 CMS表面上。

2 2 XPS

XPS能探测炭分子筛表面化学结构,该技术利 用 Einstein A ber的光电效应来测定样品表面元素 内层电子的结合能或者原子价电子<sup>[14-15]</sup>。用高能 X射线轰击原子,发射出平均逃逸深度为 0.5 ~ 2 m的光电子,故 XPS只能探测位于炭分子筛表面 的原子。通过对特定原子键能的测定不仅可以定 量地测出样品表面元素的组成,而且可以大致分析 出该元素的结合形式。 C1 按照结合能从 284.0 ~ 285.1 《 285.3 ~ 287.0 《 286.8 ~ 288.1 《 288.1~290.0 eV到 290.2~292.1 eV所对应的基 团分别为:石墨炭 (C-C-C)、酚类、醇类、醚和 C

N基团炭 (C—O—C)、羰类或醌类基团炭 (C O)、羧基或酯类基团炭 (O C—OH)和芳香族离 域的  $\pi$  电子炭 ( $\pi \rightarrow \pi \times$ )。 OI 努短结合能可以分 为: 531. 3 ~531. 6 <sup>eV</sup>对应于 C O (酮、内酯或羰 或醌 类)化学 官 能团 中氧 原子能谱; 532. 4 ~ 532. 7 <sup>eV</sup>对应于酯类、酰胺、羧酐中 C O化学官 能团中氧原子能谱和羟基、酯类化学官能团中氧原 子能谱; 533. 6 ~533. 9 <sup>eV</sup>对应于羧酸类化学官能 团中氧原子或化学吸附的氧或水中氧原子能谱。 2.3 Boehm滴定法

Bodm滴定法是依据表面氧化基团不同强度的 酸碱性与相应酸碱强度的物质间反应的可能性,从 而定性与定量地对样品表面含氧官能团进行分析。 N4HCQ(IK=6 37)仅可以中和炭分子筛表面的羧 基, Na CQ,(IK=10 25)可中和炭分子筛表面的羧 基和内酯基,而 NaOH(IK=15.74)可中和炭分子 筛表面的羧基、内酯基和酚羟基<sup>[16-17]</sup>。根据 N4HCQ, Na CQ,和 NaOH的消耗量,可计算出对应 酸碱强度的官能团的量。

2 4 SEM

SEM是利用高倍电子显微镜探测孔内结构特征,对炭分子筛孔隙内部结构进行扫描,主要是探测吸附剂本身的孔结构和吸附质在孔内的吸附情况,可以直观地看到炭分子筛的表面形貌。

通过上述仪器和探测方法可以对炭分子筛表 面化学性质和表面形貌做出一些基本判断,为了解 炭分子筛的吸附机理及影响提供重要依据。

#### 3 结 语

炭分子筛是目前应用非常广泛的吸附剂,炭分

子筛的孔隙结构参数主要包括比表面积、孔径、孔 容、孔径分布以及表面形态形貌等,这些参数对吸 附剂性能有重要意义。对炭分子筛的表征,目前主 要是利用各种吸附理论模型分析所测得的吸附等 温线,获得炭分子筛孔隙结构数据。上述方法应用 于炭分子筛孔隙结构表征还存在一定的不足,需继 续加大力度发展吸附理论。与 Nac 77 K下的吸附 等温线为分析基础不同,考虑到 77 K下气体难以进 入小的微孔,采用常温、高压下 CQ, CH, H 等气体 吸附等温线确定炭分子筛孔隙结构的方法是当前 研究热点之一。

参考文献:

- [1] 闵振华,曹敏,王永刚.炭分子筛的制备和应用[〕].材
  料科学与工程学报,2006,24(3):466-571.
- [2] 张超,高才,鲁雪生.多孔活性炭孔径分布的表征[J].离子交换与吸附,2006 22(2): 187-192
- [3] 高尚愚,陈维译.活性炭基础与应用[M].北京:中国林 业出版社,1984
- [4] 朱步瑶,赵国珍.界面化学基础[M].北京:化学工业出版社,1996,326-336
- [5] 杨晓东,顾安忠.活性炭吸附的理论研究进展[1]、炭素,2000(4);11-15.
- [6] J I Paredes A Martinez Alonso P X Hou maging the structure and poiosity of active carbons by scnning tunneling microscopy J. Carbon 2006 44 (2): 2469 -2478
- [7] Horvath G, Kawazoe K, Method for the calculation of effective pore size distribution in molecular sieve carbon J. Journal of Chemical Engineering of Japan 1983 16 (6): 470-475.
- [8] 刘振宇,郑经堂. PAN基 ACF的孔结构表征[]. 材料研

究学报, 1999, 13(5): 475-480.

- [9] 张利波, 彭金辉. 氢氧化钾活化烟杆制造活性炭及表征
  - [ ].化工进展, 2006 25(4): 150-154.
- [10] Kruk M Jaron iec M Choma J Comparative analysis of simple and advanced sorption methods for assessment of microporosity in activated carbons J. Carbon, 1998 36 (10): 1447-1458
- [11] Valadares D L Reinoso F R Zgrablich G Characterization of active carbons the influence of the method in the determination of the pore size distribution J. Carbon, 1998 36(10): 1491-1499.
- [12] 刘振宇.活性炭纤维的微结构解析及其改性研究[D].太原:中国科学院山西煤化所,2001
- [13] Binjak S Szön anski G Siedlewski J et al The character ization of activated carbons whith oxygen and nitrogen sur face groups J. carbon 1997 35(12): 1799-1810
- [14] Kozkowski C Sherwood P M A X-ray photoelectron spectroscopic studies of carbon fibers VILE lectrochemical treatment in antinonium salt electrolytes J. Carbon, 1986 24(3), 357-363.
- [15] Jacqes Lahaye The chem is the of carbon surface J. Fue, 1998 77(6), 543-547.
- [16] Don has Garcia M, Lopez Garzon F J, Perez Mendoza M, Effect of SomeOxidation Treatments on the Textural Char. acteristics and Surface Chemical Nature of an Activated Carbon J. Journal of Colloid and Interface Science, 2000 222(2): 233-240
- [17] Donni Adinata Wan Mohd Ashri Wan Daud Mohd Kheireddine Aroua Production of carbon molecular sievesf rom pain shell based activated carbon by pore sizesmodification with benzene formet hane selective separation J. Fuel Processing Technology 2007, 88 (6). 599-605.

## Study on characterizing methods of CMS

#### CHE Yong fang, ZHANG Jin-hud, LANG Daming, LI Lan-ting, LIMing

(1 Beijing Research Institute of Coal Chemistry China Coal Research Institute Beijing 100013 China

2 Beijing China Coal Mine Construction Engineering Co, Ltd, Tiandi Science and Technology Co, Ltd, Beijing 100013 China)

Abstract Introduce the main characterizing methods of CMS (carbon molecular sieves) both in domestic and a broad including porous structure and its surface chemical properties which have great influence on its adsorption efficiency Discuss the advantages and disadvantages of different adsorption theoretical models on characterizing the properties of CMS Further on discuss the feasibility of using molecular probes such as CO, N to characterize the properties of CMS

Keyword carbon molecular sieves ( (MS), porous structure surface properties